

INA105 精密单位增益差分放大器

1 特性

- 单位增益差分放大器配置
- 高共模抑制 (CMRR) : 72 dB (最小值)
- 低增益误差 : 0.025% (最大值)
- 低增益漂移 : 5ppm/°C (最大值)
- 低非线性 : 0.001% (最大值)
- 带宽 : 1MHz (典型值)
- 低失调电压 : 500 μ V (最大值)
- 低失调电压漂移 : 20 μ V/°C (最大值)

2 应用

- 电芯化成和测试设备
- 传感器标签和数据记录器
- 伺服驱动器位置反馈
- 液位变送器
- 串式逆变器

3 说明

INA105 是一款增益 = 1 的单片差分放大器，由精密运算放大器 (op amp) 和片上金属薄膜电阻器网络组成。电阻器经过激光微调，可实现准确增益和高共模抑制。电阻器出色的跟踪性能 (TCR) 在全温度范围内保持增益精度和共模抑制。输入共模电压范围在正负电源轨基础上向外扩展。

差分放大器是许多常用电路的基础。INA105 提供精密电路功能，而无需使用昂贵的精密电阻器网络。INA105 采用 8 引脚塑料 DIP、SOIC 表面贴装和 TO-99 金属封装。

封装信息

器件型号	封装 ⁽¹⁾	封装尺寸 ⁽²⁾
INA105	P (PDIP , 8)	9.81mm × 9.43mm
	D (SOIC , 8)	4.90mm × 6.00mm
	LMC (TO-CAN , 8)	8.96mm × 8.96mm

- (1) 如需了解所有可用封装，请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
- (2) 封装尺寸 (长 × 宽) 为标称值，并包括引脚 (如适用)。

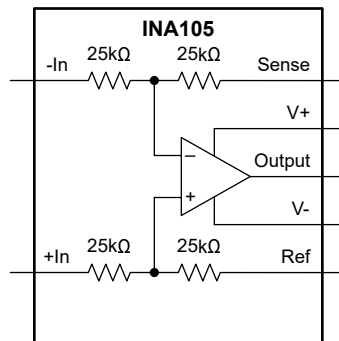


图 3-1. 精密单位增益差分放大器



内容

1 特性	1	7 应用和实施	12
2 应用	1	7.1 应用信息.....	12
3 说明	1	7.2 典型应用.....	13
4 引脚配置和功能	3	7.3 其他应用.....	13
5 规格	4	7.4 电源相关建议.....	25
5.1 绝对最大额定值.....	4	7.5 布局.....	25
5.2 建议运行条件.....	4	8 器件和文档支持	27
5.3 热性能信息.....	4	8.1 器件支持.....	27
5.4 电气特性.....	5	8.2 接收文档更新通知.....	27
5.5 典型特性.....	7	8.3 支持资源.....	27
6 详细说明	10	8.4 商标.....	27
6.1 概述.....	10	8.5 静电放电警告.....	28
6.2 功能方框图.....	10	8.6 术语表.....	28
6.3 特性说明.....	10	9 修订历史记录	28
6.4 器件功能模式.....	11	10 机械、封装和可订购信息	28

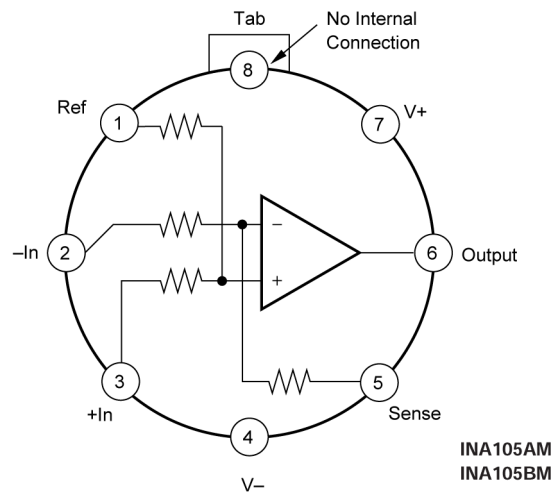
4 引脚配置和功能

Top View

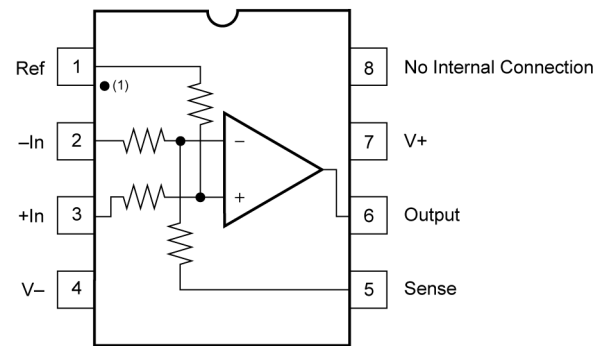
TO-99

Top View

DIP/SOIC



Case internally connected to V-. Make no connection.



注意：适用于外形较小表面贴装的性能等级标识框。空白表示 K 级。器件被标记为 INA105U。

表 4-1. 引脚功能

名称	编号	类型	说明
+In	3	输入	正向 (同相) 输入 25kΩ 电阻器连接到运算放大器的同相端子
-In	2	输入	负向 (反相) 输入 25kΩ 电阻器连接到运算放大器的反相端子
输出	6	输出	输出
参考	1	输入	基准输入 25kΩ 电阻器连接到运算放大器的同相端子
V+	7	-	正 (最高) 电源
V-	4	-	负 (最低) 电源
感测	5	输入	感测输入 25kΩ 电阻器连接到运算放大器的反相端子
NC	8	-	未进行内部电路连接 (可以悬空)

5 规格

备注

TI 为此器件鉴定了多个制造流程。性能差异按芯片原产地 (CSO) 进行了标记。为确保系统稳健性，强烈建议针对所有流程进行设计。有关更多信息，请参阅[节 8.1.1](#)。

5.1 绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明) ⁽¹⁾

		最小值	最大值	单位
电源电压, $V_S = (V+) - (V-)$		0	36	V
信号输入引脚	单电源、+In、-In、感测和 REF	0	V_S	V
输出短路 ⁽²⁾		持续		
温度	工作、 T_A (INA105KP, KU)	-40	85	°C
	工作、 T_A (INA105AM, BM)	-55	125	
	结温, T_J		150	
	储存、 T_{stg} (INA105KP, KU)	-40	125	
	储存、 T_{stg} (INA105AM, BM)	-65	150	

- (1) 超出绝对最大额定值范围操作可能会导致器件永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议的工作条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用，器件可能不会完全正常运行，这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。
- (2) 对 $V_S/2$ 短路。

5.2 建议运行条件

在自然通风条件下的工作温度范围内测得 (除非另有说明)

		最小值	标称值	最大值	单位
电源电压	单电源	10	30	36	V
	双电源	±5	±15	±18	
额定温度		-40		85	°C

5.3 热性能信息

热指标 ⁽¹⁾		INA105		单位
		D (SOIC)	P (PDIP)	
		8 引脚	8 引脚	
$R_{\theta JA}$	结至环境热阻	108.9	74.1	°C/W
$R_{\theta JC(top)}$	结至外壳 (顶部) 热阻	45.9	52.3	°C/W
$R_{\theta JB}$	结至电路板热阻	56.6	38.3	°C/W
ψ_{JT}	结至顶部特征参数	4.8	18.3	°C/W
ψ_{JB}	结至电路板特征参数	55.7	37.3	°C/W
$R_{\theta JC(bot)}$	结至外壳 (底部) 热阻	不适用	不适用	°C/W

- (1) 有关新旧热指标的更多信息，请参阅[半导体和 IC 封装热指标](#)应用手册。

5.4 电气特性

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = \pm 15\text{V}$ 、 $R_L = 10\text{k}\Omega$ 、 $V_{\text{REF}} = 0\text{V}$ 、 $G = 1$ 时，所有芯片原产地 (CSO)，除非另有说明。

参数		测试条件		最小值	典型值	最大值	单位
输入							
V _{OS}	失调电压	RTO ^{(1) (2)}	INA105AM、 INA105BM		50	250	μV
			INA105KP , KU		50	500	
	失调电压漂移	T _A = - 40°C 至 +85°C , RTO ^{(1) (2)}	INA105AM		5	20	μV/°C
			INA105BM		5	10	
			INA105KP , KU		5	20	
PSRR	电源抑制比	RTO ^{(1) (2)} , V _S = ±6V 至 ±18V	INA105AM		1	25	μV/V
			INA105BM		1	15	
			INA105KP , KU		1	25	
	长期稳定性	RTO ^{(1) (2)}		20		μV/mo	
ZIN-DM	差分阻抗 ⁽³⁾			50		k Ω	
ZIN-CM	共模阻抗 ⁽³⁾			50		k Ω	
V _{CM}	工作共模输入电压 ⁽⁴⁾			-20	20		V
V _{DM}	工作差分模式输入电压 ⁽⁴⁾			-10	10		V
CMRR	共模抑制比 ⁽⁵⁾	T _A = -40°C 至 +125°C	INA105AM		80	90	dB
			INA105BM		86	100	
			INA105KP , KU		72	90	
噪声电压							
e _N	电压噪声	RTO ^{(1) (6)}	f _O = 10kHz	CSO : SHE	60		nV/ √ Hz
				CSO : RFB	50		
				f _B = 0.01Hz 至 10Hz			2.4
增益							
GE	增益误差	INA105AM、 INA105BM		±0.005	±0.01	%	
		INA105KP , KU		±0.01	±0.025		
	增益漂移			1	5	ppm/°C	
	增益非线性			±0.0002	±0.001	FSR 百分比	
输出							
	输出电压	I _O = - 5mA , 20mA		10	12	V	
	负载电容稳定性			1000		pF	
I _{SC}	短路电流	持续达 V _S / 2	拉电流	CSO : SHE	40		mA
				CSO : RFB	70		
			灌电流	CSO : SHE	10		
				CSO : RFB	70		
Z _O	输出阻抗			0.01		Ω	

5.4 电气特性 (续)

在 $T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = \pm 15\text{V}$ 、 $R_L = 10\text{k}\Omega$ 、 $V_{\text{REF}} = 0\text{V}$ 、 $G = 1$ 时，所有芯片原产地 (CSO)，除非另有说明。

参数		测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
频率响应						
BW	带宽， - 3dB		1			MHz
FPBW	全功率带宽， - 3dB	V _O = 20Vpp	30	50		kHz
SR	压摆率	CSO : SHE	2	3		V/μs
		CSO : RFB		22		
t _s	趋稳时间	0.1% , V _{STEP} = 10V		4		μs
		0.01% , V _{STEP} = 10V		5		
		0.01%、V _{CM-STEP} = 10V、V _{DIFF} = 0V		1.5		
电源						
I _Q	静态电流	V _O = 0 V		±1.5	±2	mA

- (1) 参考单位增益差配置中的输出。请注意，该电路的运算放大器偏移电压和噪声电压增益为 2。
- (2) 包括放大器输入偏置和偏移电流带来的影响。
- (3) $25\text{k}\Omega$ 电阻器比率匹配，但绝对值为 $\pm 20\%$ 。
- (4) 无保护功能时的最大输入电压比 $\pm 15\text{V}$ 电源 ($\pm 25\text{V}$) 高出 10V 。将 I_{IN} 限制为 1mA 。
- (5) 零源阻抗。
- (6) 包括放大器输入电流噪声和电阻器网络热噪声带来的影响。

5.5 典型特性

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = \pm 15\text{V}$ 以及所有芯片原产地 (CSO)，除非另有说明

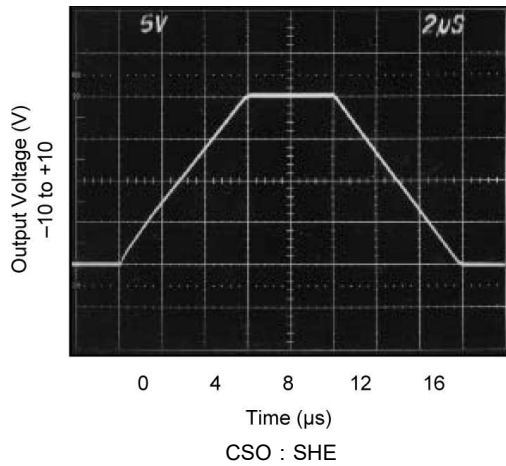


图 5-1. 阶跃响应

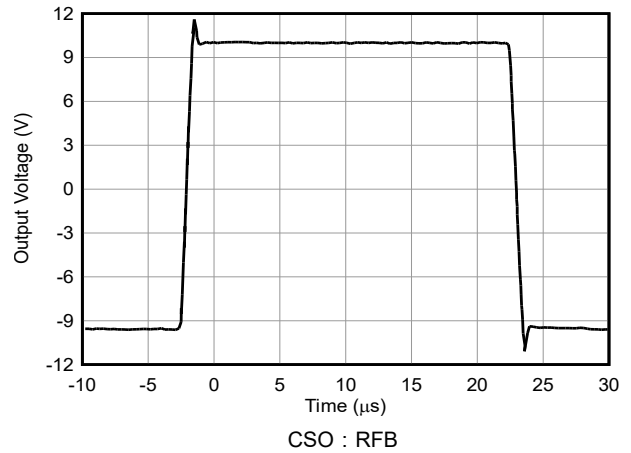


图 5-2. 阶跃响应

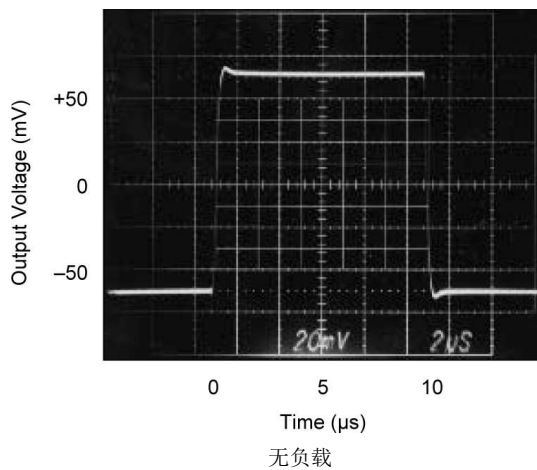


图 5-3. 小信号响应 (空载)

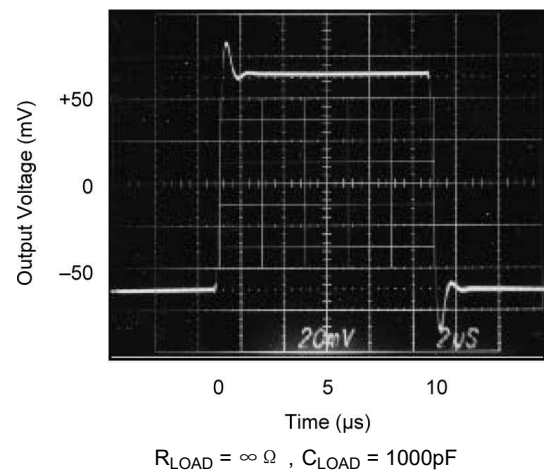


图 5-4. 小信号响应

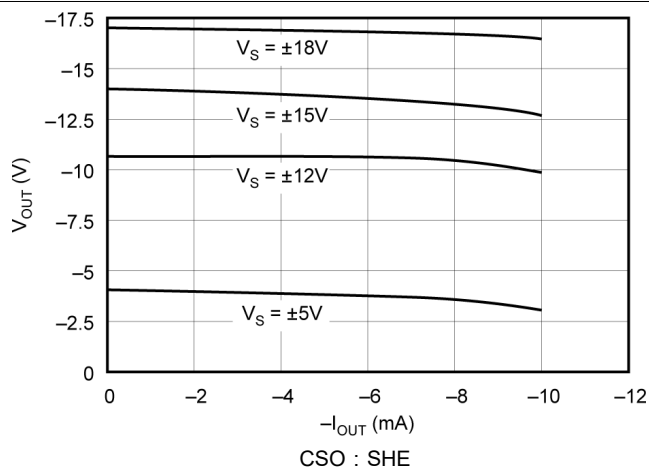


图 5-5. 最大 V_{OUT} 与 I_{OUT} 间的关系 (负摆幅)

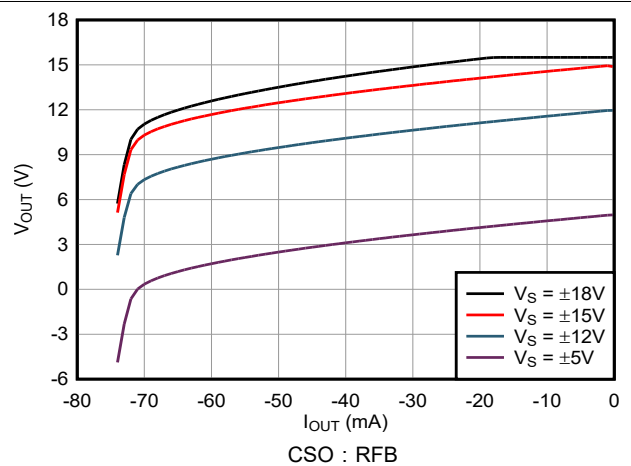


图 5-6. 最大 V_{OUT} 与 I_{OUT} 间的关系 (负摆幅)

5.5 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = \pm 15\text{V}$ 以及所有芯片原产地 (CSO)，除非另有说明

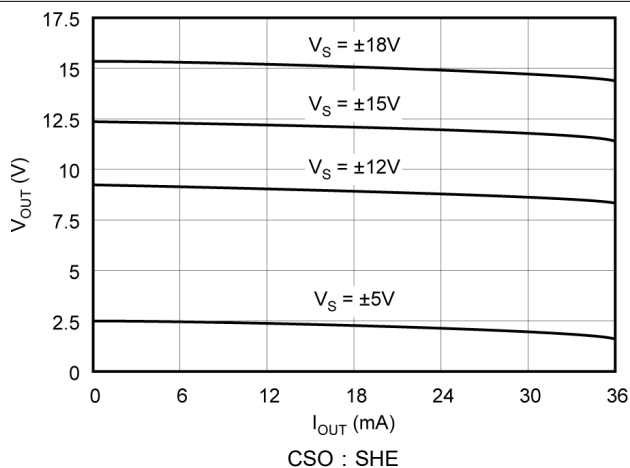


图 5-7. 最大 V_{OUT} 与 I_{OUT} 间的关系 (正摆幅)

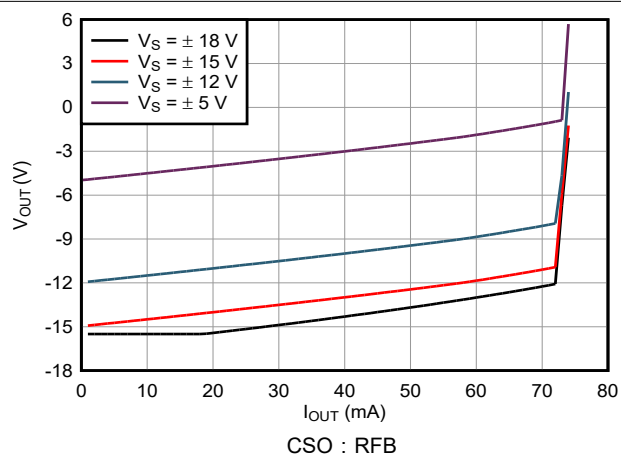


图 5-8. 最大 V_{OUT} 与 I_{OUT} 间的关系 (正摆幅)

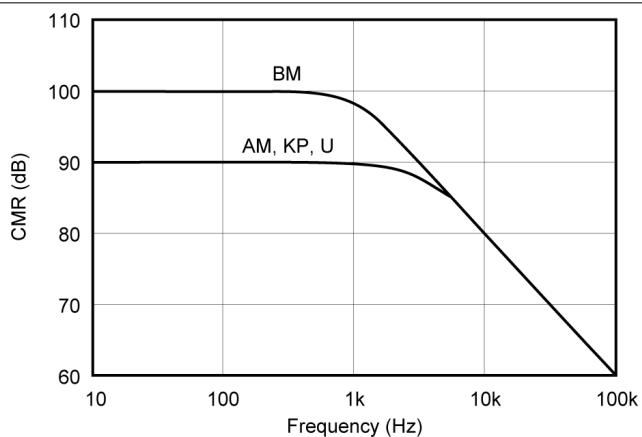


图 5-9. CMR 与频率间的关系

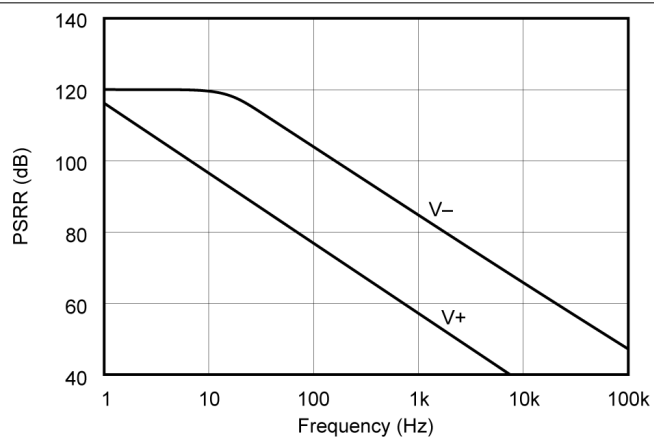
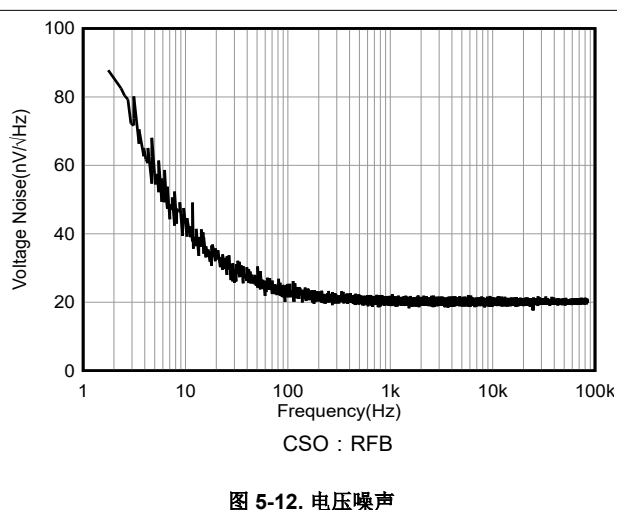
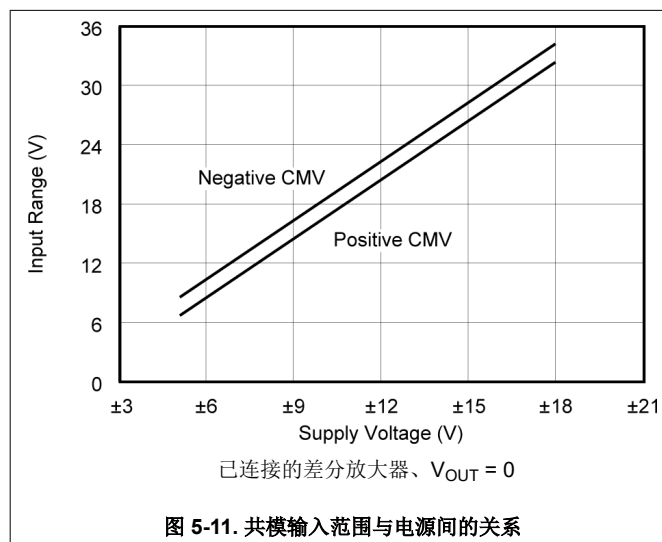


图 5-10. 电源抑制与频率间的关系

5.5 典型特性 (续)

$T_A = 25^\circ\text{C}$ 、 $V_S = \pm 15\text{V}$ 以及所有芯片原产地 (CSO)，除非另有说明



6 详细说明

6.1 概述

INA105 由一个高精度运算放大器和四个经调整的片上电阻器组成。该器件可以配置成各种放大器，例如进行差分、同相和反相配置。与分立式电阻器相比，集成式匹配电阻器更具优势。

运算放大器电路的直流性能很大程度上取决于周围电阻器的精度。INA105 上的电阻器布局紧密匹配。每个器件的电阻器在片上匹配，并测试其匹配精度。为此，INA105 为增益漂移、共模抑制比率和增益误差等规格提供了高精度。

6.2 功能方框图

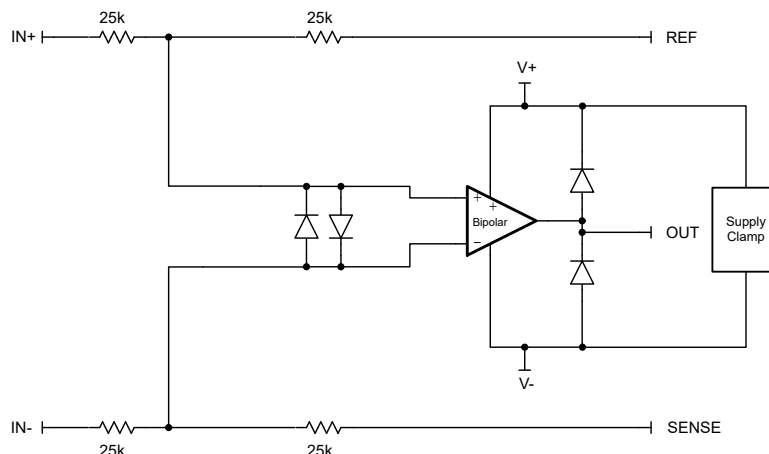


图 6-1. 以下制造过程的 INA105 内部原理图：CSO:SHE

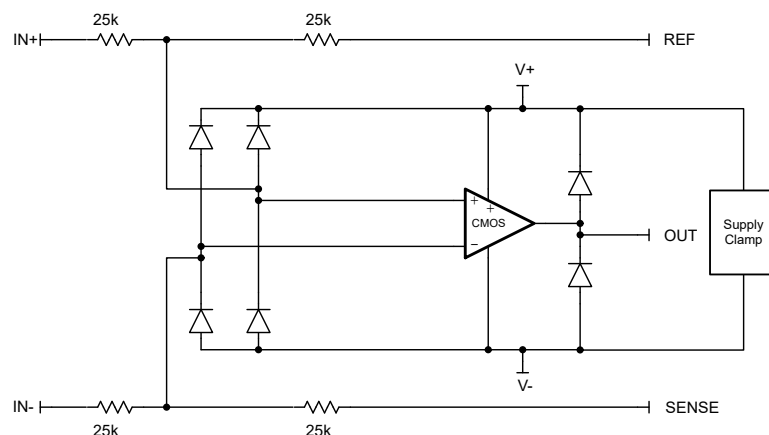


图 6-2. 以下制造过程的 INA105 内部原理图：CSO:RFB

6.3 特性说明

6.3.1 增益误差和漂移

INA105 中的增益误差受到集成精密电阻器失配的限制。增益漂移受到集成电阻器温度系数轻微失配的限制。集成电阻器与低温系数电阻器精密匹配，与使用外部电阻器时分立式实现相比，可改善整体增益漂移情况。

6.3.2 输入电压范围

INA105 差分放大器能够通过使用高精度电阻分频器对输入信号进行分频，从而确定宽输入共模电压范围。内部电阻器在电压到达内部运算放大器之前进行分压，并为运算放大器输入提供保护。图 6-3 显示了差分放大器配置中分压工作原理的示例。对于电源电压为 $\pm 15\text{V}$ 的 INA105，输入共模电压范围为 $\pm 20\text{V}$ 。

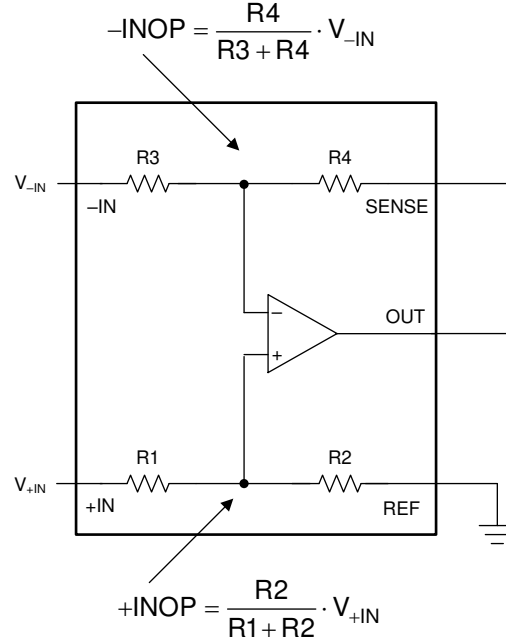


图 6-3. 差分放大器配置中的分压

6.4 器件功能模式

INA105 有一种功能模式。该器件的额定电源电压为 $\pm 15\text{V}$ ，可在 $\pm 5\text{V}$ 至 $\pm 18\text{V}$ 的电源电压范围内运行，并具有降额性能。请参阅 [典型特性](#)

7 应用和实施

备注

以下应用部分中的信息不属于 TI 器件规格的范围，TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户应负责确定器件是否适用于其应用。客户应验证并测试其设计，以确保系统功能。

7.1 应用信息

图 7-1 显示了 INA105 运行所需的基本连接。将电源旁路电容器连接到接近器件引脚的位置。

差分输入信号连接至引脚 2 和 3，如图所示。连接到输入端的源阻抗必须几乎相等，以提供良好的共模抑制。源阻抗中的 5Ω 失配会将典型器件的共模抑制降低到约 80dB。如果源端存在已知的源阻抗失配，则使用一个额外的电阻器与一个输入串联，以保持良好的共模抑制。

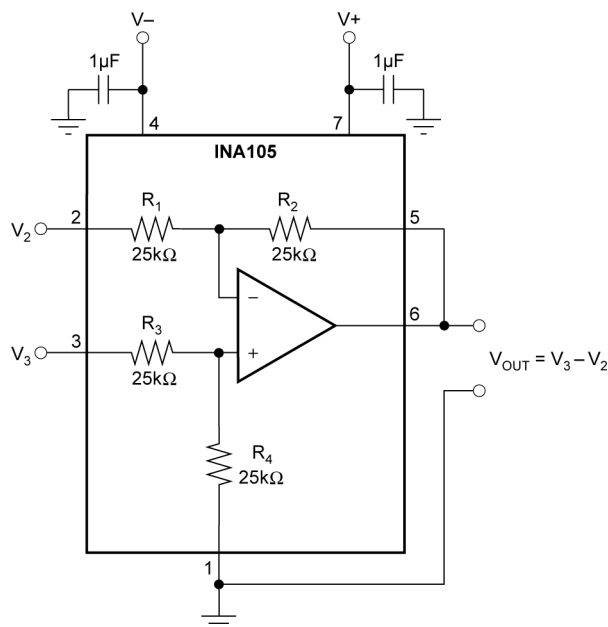


图 7-1. 基本电源和信号连接

输出称为输出基准端子（引脚 1），该端子通常接地。将施加到基准端子的电压与输出信号相加。此项操作能将偏移电压清零，如 图 7-2 所示。为保持良好的共模抑制，请确保施加到基准端子的信号源阻抗小于 10Ω 。

即使标称电阻值相等，也不要互换引脚 1 和 3 或引脚 2 和 5。这些电阻器的精确电阻比经过激光修整后，能获得精确增益和最高 CMR。

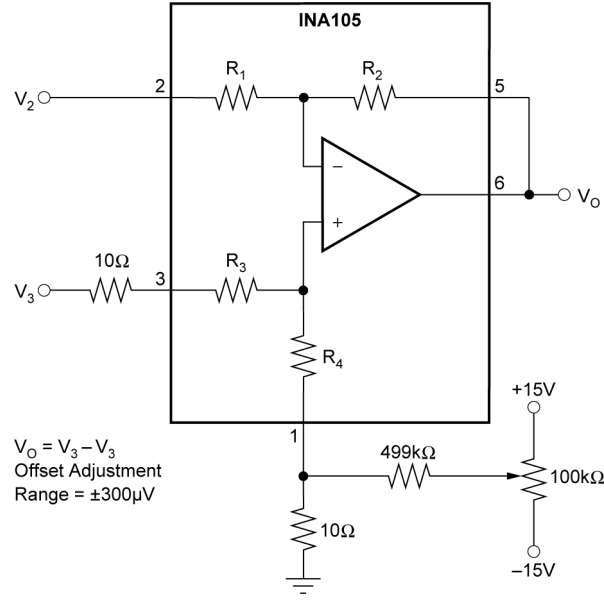


图 7-2. 偏移量调整

7.2 典型应用

INA105 可用于多种应用。图 7-3 显示了一个示例。

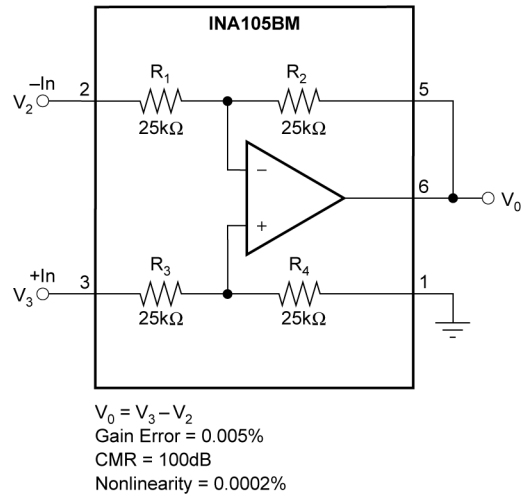


图 7-3. 精密差分放大器

7.3 其他应用

差分放大器是一种用途极为广泛的构建块，可用于多种多样的应用。以下部分显示了其他应用电路理念。

7.3.1 运算放大器电路

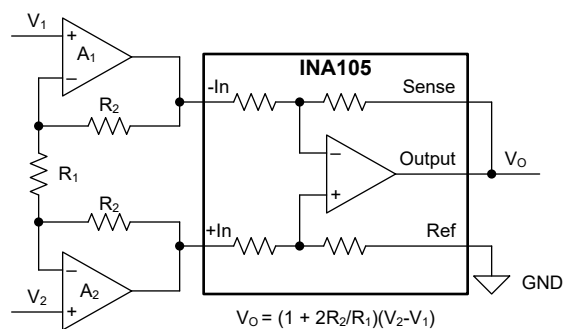


图 7-4. 精密仪表放大器

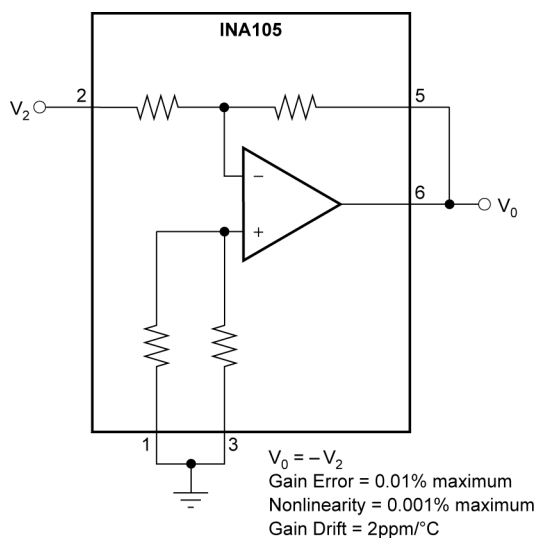


图 7-5. 精密单位增益反相放大器

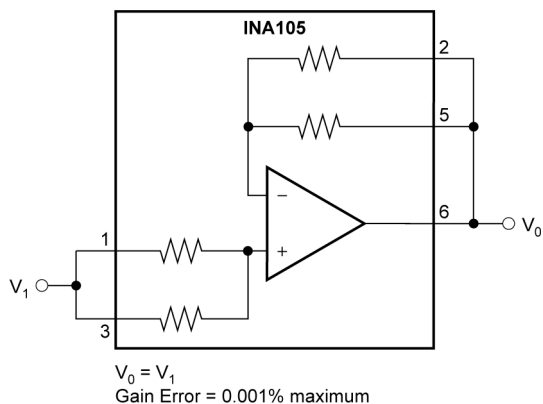


图 7-6. 精密单位增益缓冲器

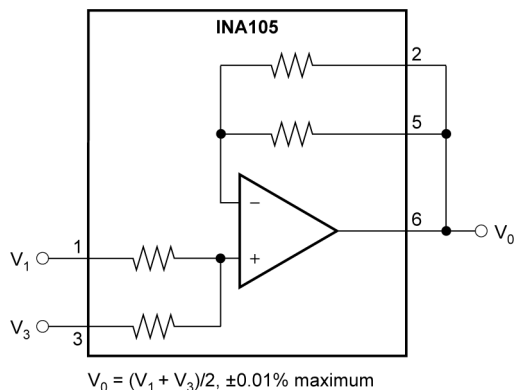


图 7-7. 精密平均值放大器

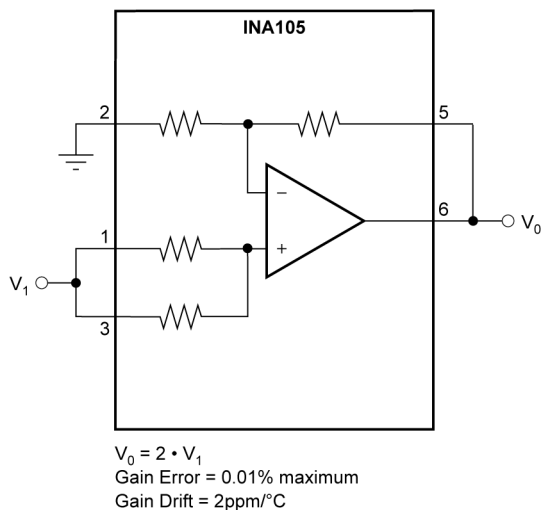


图 7-8. 增益 = 2 的精密放大器

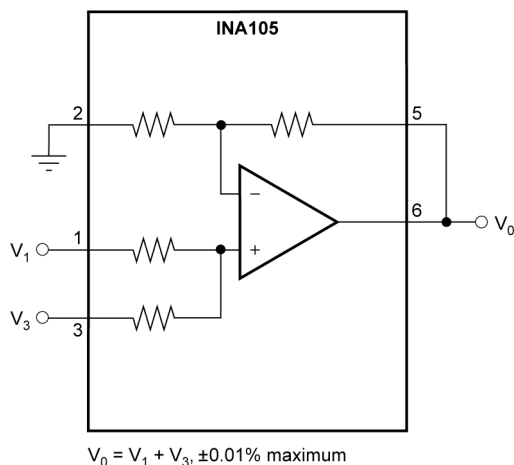


图 7-9. 精密加法放大器

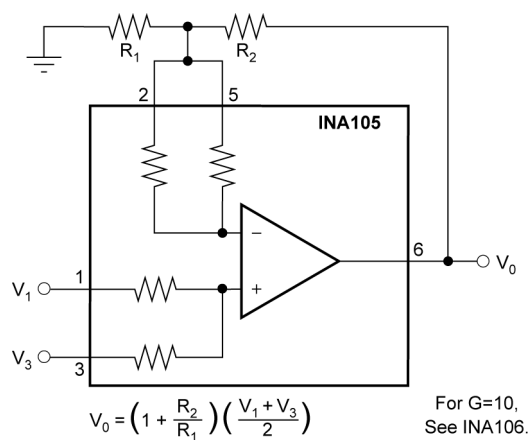


图 7-10. 带增益的精密加法放大器

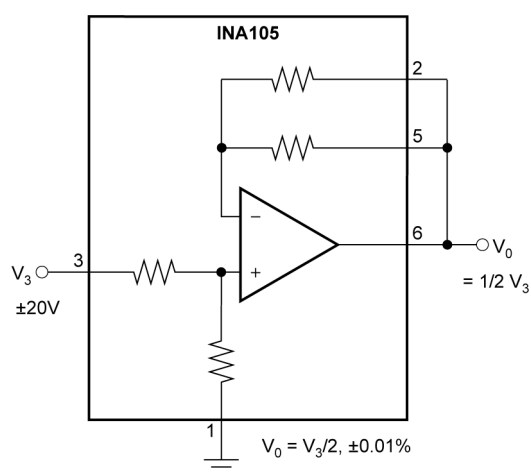
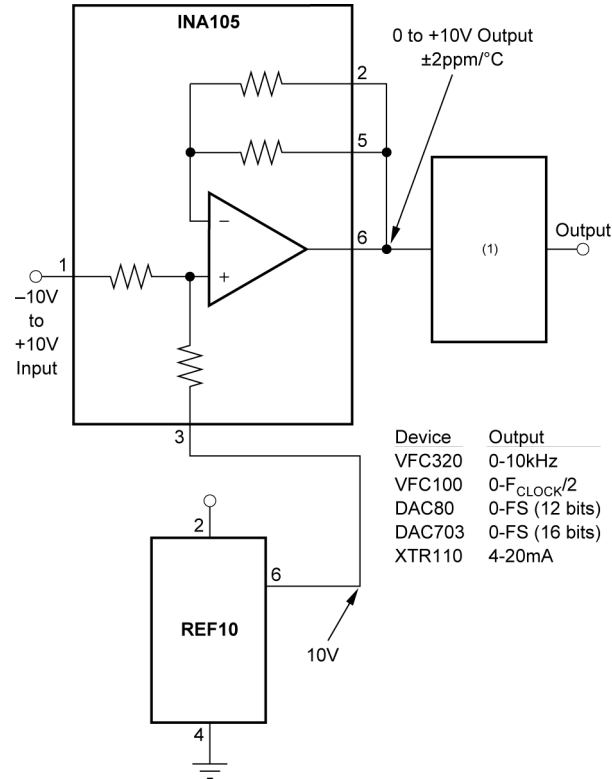


图 7-11. 增益 = 1/2 的精密放大器



单极输入器件。

图 7-12. 精密双极偏移

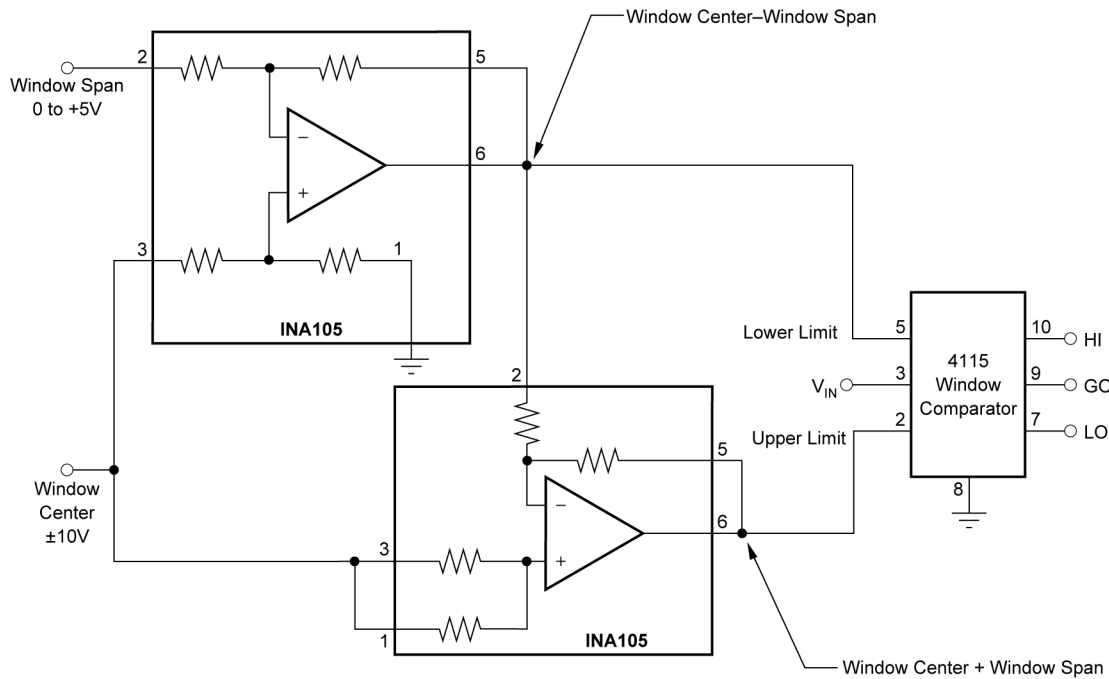


图 7-13. 具有窗口范围和窗口中心输入的窗口比较器

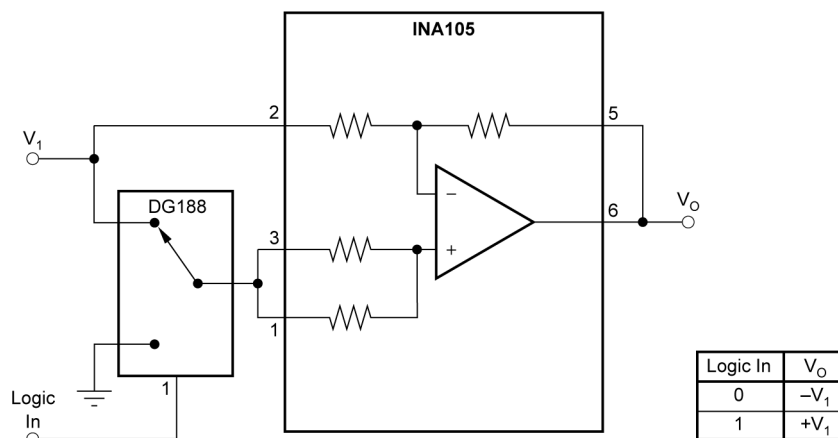


图 7-14. 增益为 ± 1 的数字控制型放大器

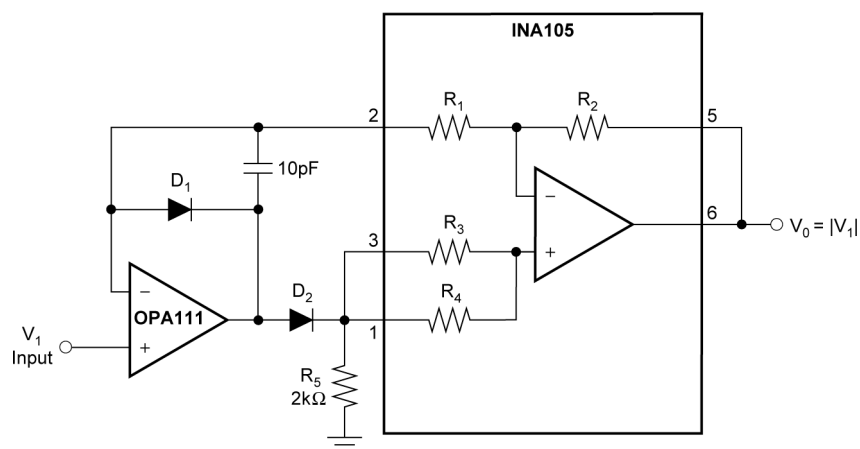


图 7-15. 精密绝对值缓冲器

7.3.2 仪表放大器电路

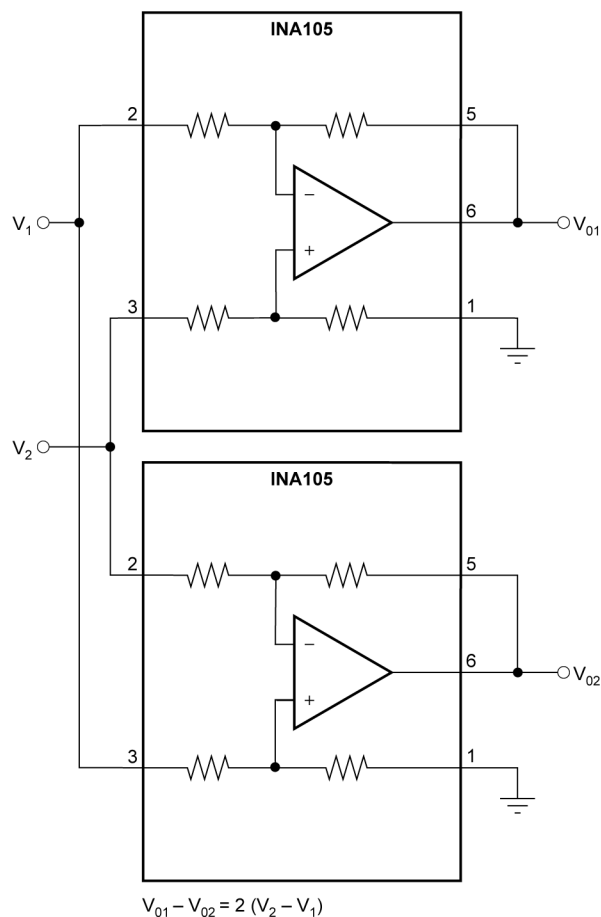


图 7-16. 差分输出差分放大器

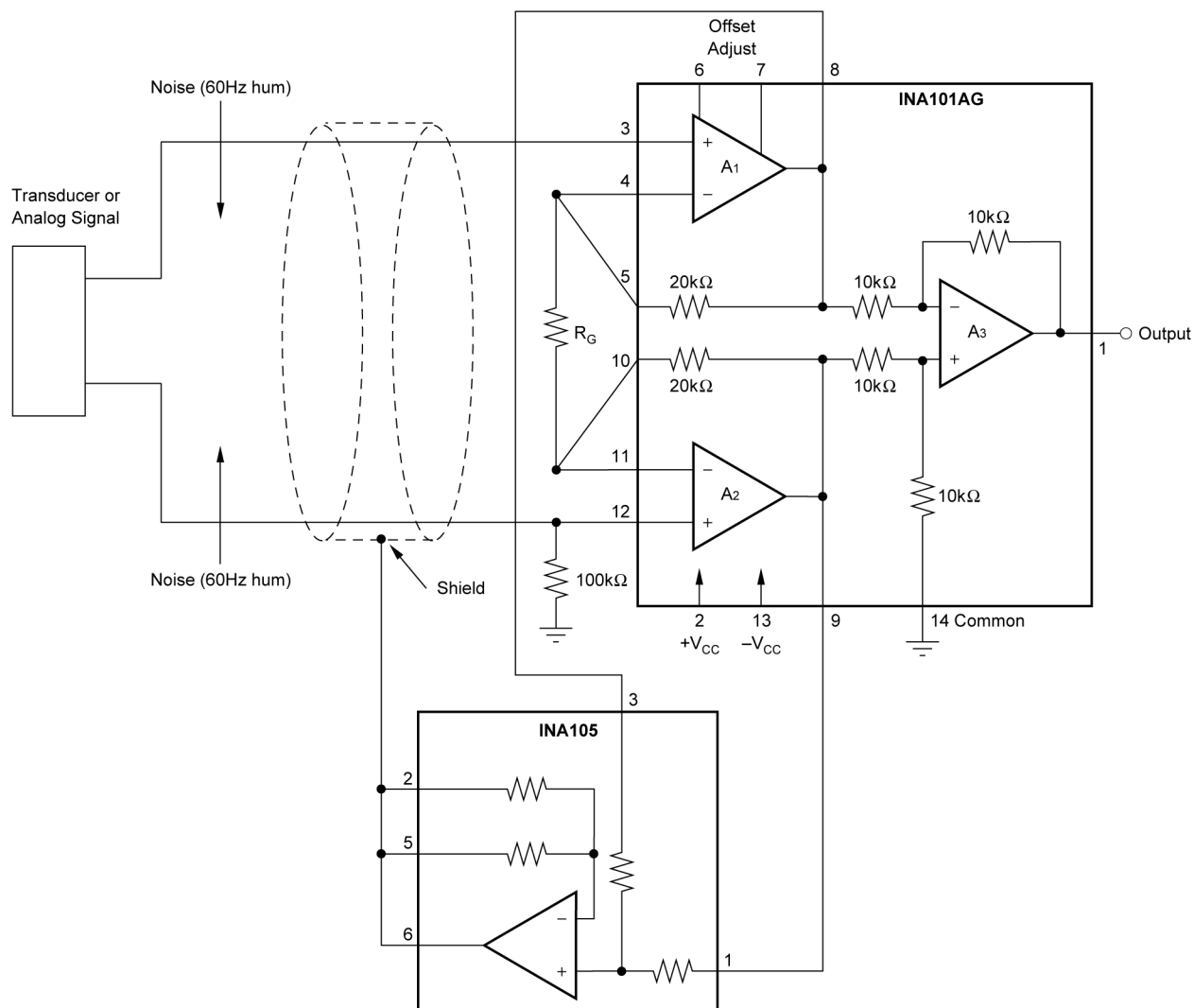


图 7-17. 仪表放大器防护装置驱动发电机

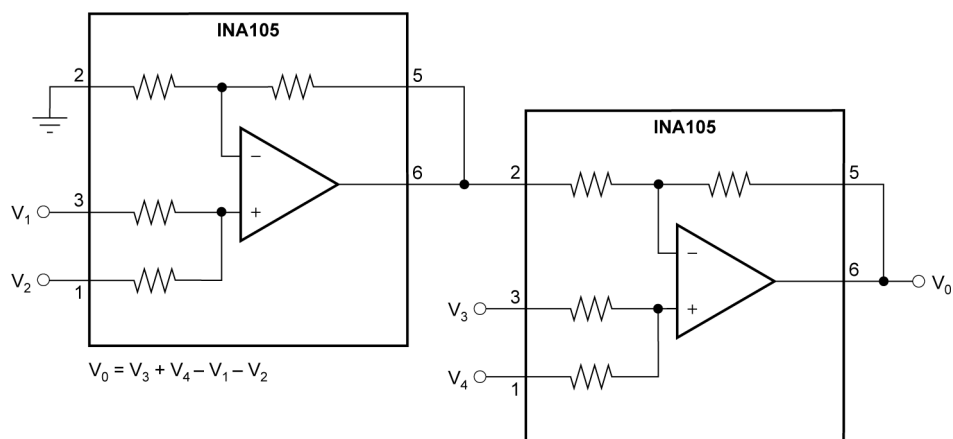


图 7-18. 精密加法仪表放大器

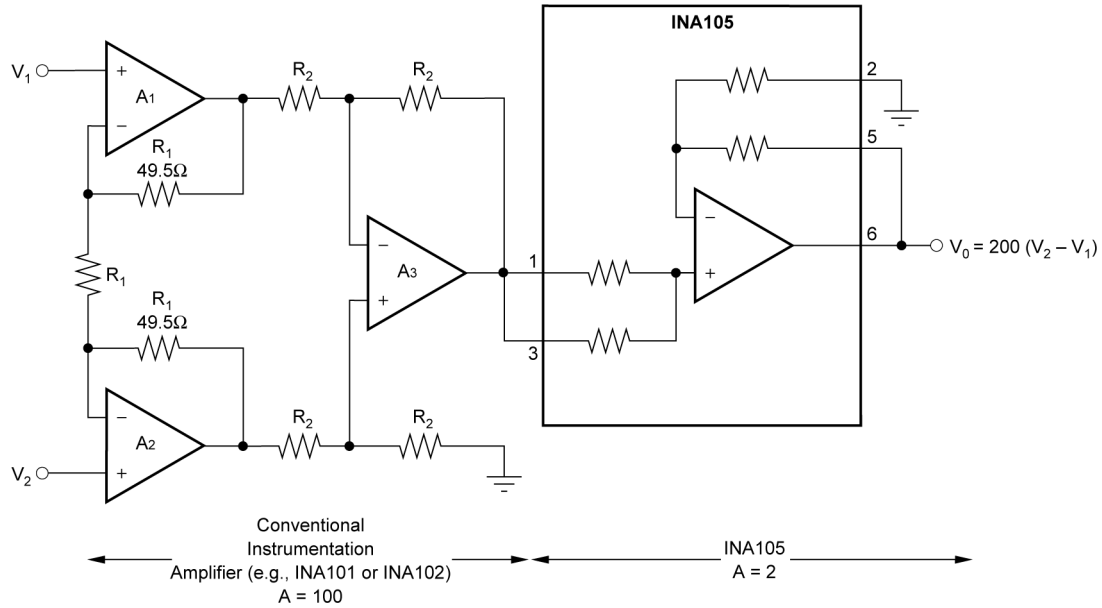


图 7-19. 升压仪表放大器共模范围为 $\pm 5V$ 至 $\pm 7.5V$ ，具有 10V 满量程输出

7.3.3 电压基准电路

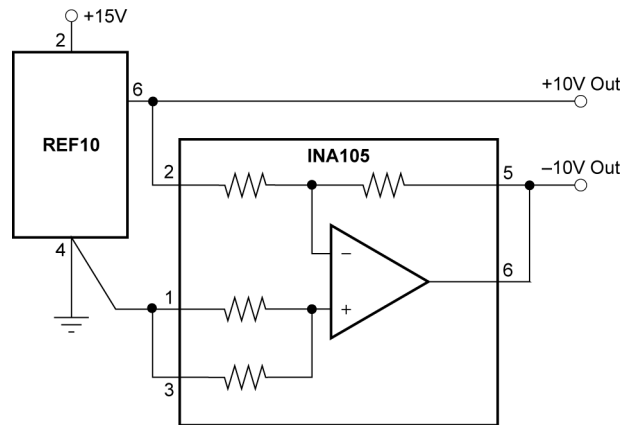


图 7-20. $\pm 10V$ 精密电压基准

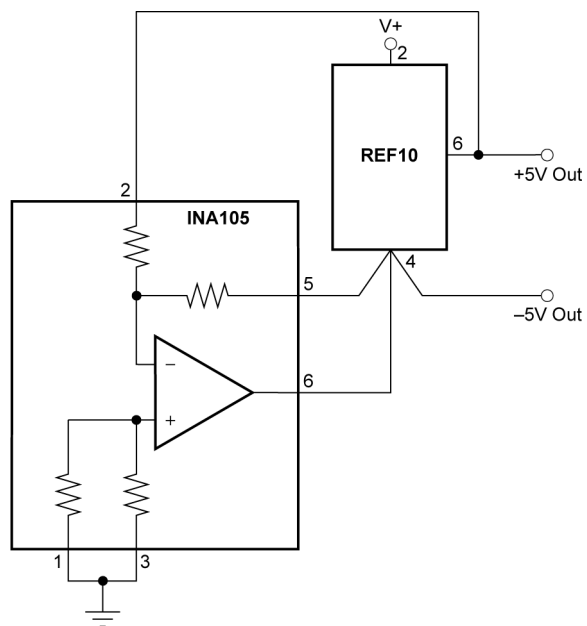


图 7-21. ±5V 精密电压基准

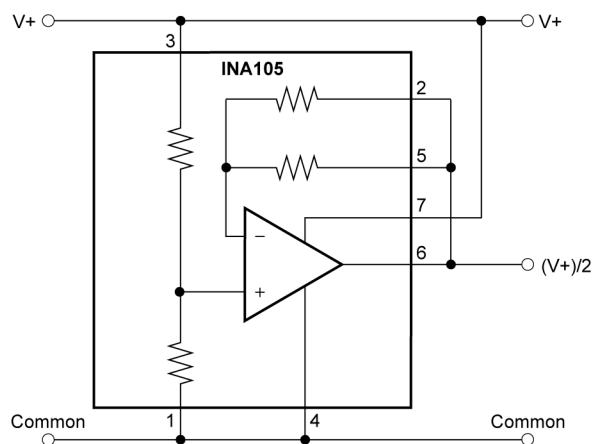


图 7-22. 伪接地发生器

7.3.4 特殊功能电路

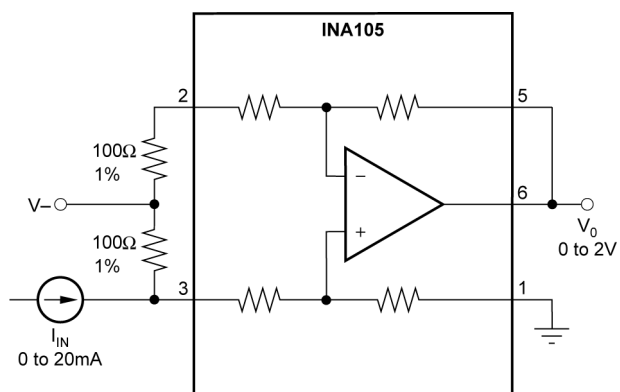


图 7-23. 符合电源轨要求的电流接收器

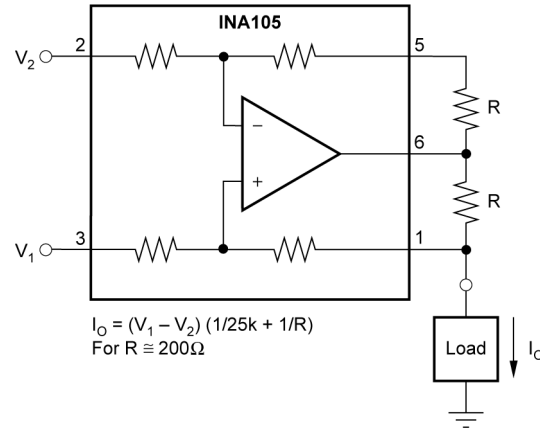


图 7-24. 带差分输入的精密电压至电流转换器

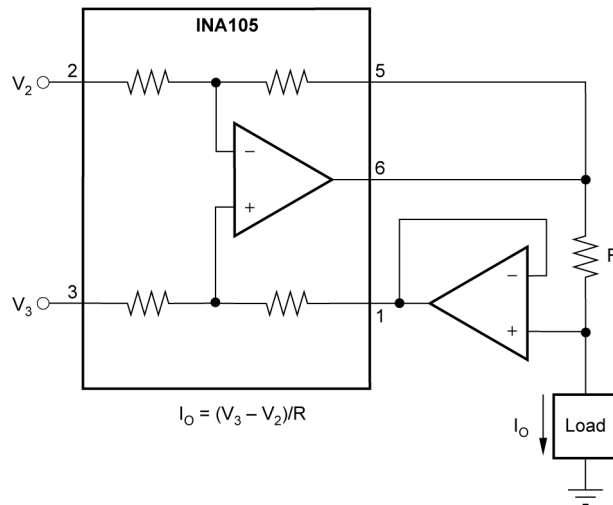


图 7-25. 实现低 I_{OUT} 的差分输入电压至电流转换器

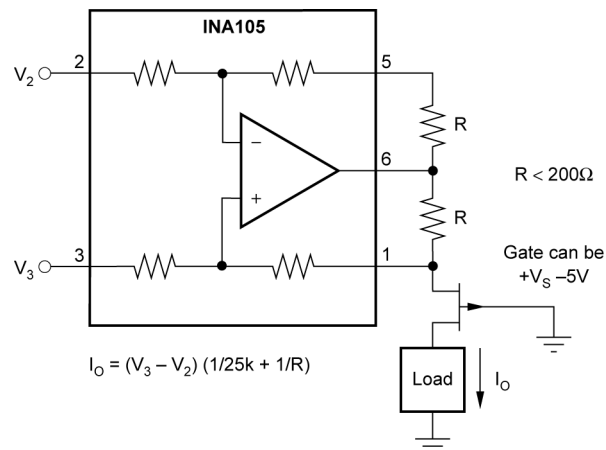


图 7-26. 隔离电流源

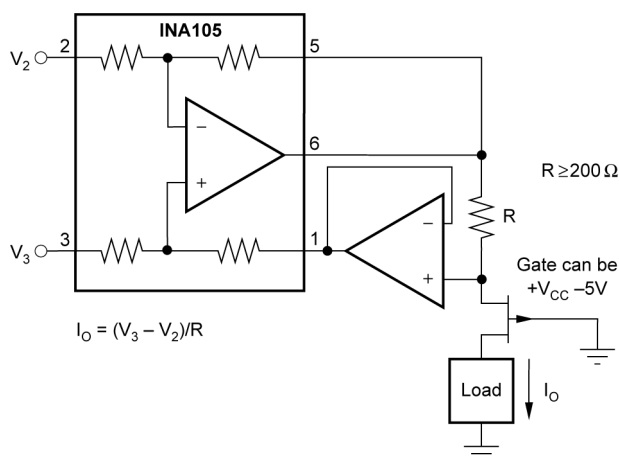


图 7-27. 采用缓冲放大器隔离电流源以提高精度

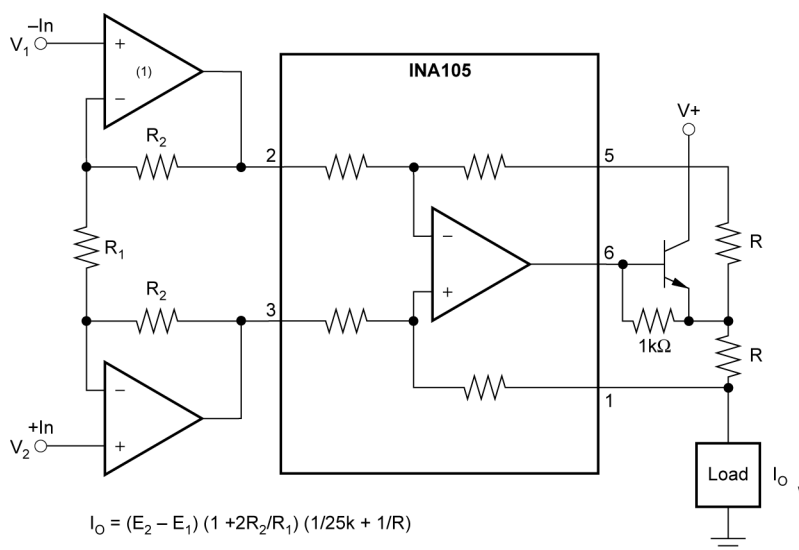


图 7-28. 带缓冲差分输入和增益的电压受控型精密电流源

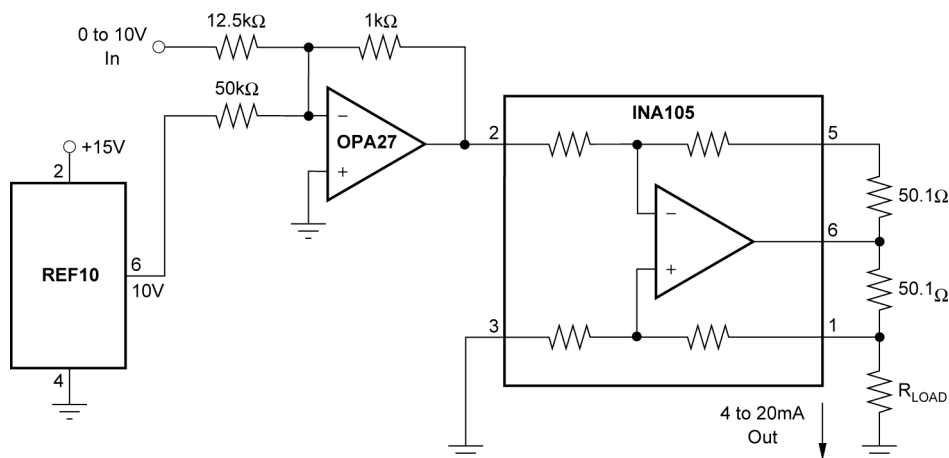


图 7-29. 4mA 至 20mA 精密电流发送器

7.4 电源相关建议

在 $\pm 15\text{V}$ 的电源电压下指定 INA105 的标称性能。该器件可在 5V 至 18V 的电源下运行，且性能各异。在 [典型特性](#) 中可以参考在工作电压和基准电压范围内变化的参数。

TI 强烈建议在每个电源引脚和接地之间添加低 ESR 陶瓷旁路电容器 (C_{BYP})。对于单电源运行，只需一个 C_{BYP} 就足够了。将 C_{BYP} 尽可能靠近器件放置，以减少噪声或高阻抗电源产生的耦合误差。请确保电源走线在到达放大器电源端子之前经过 C_{BYP} 。有关更多信息，请参阅[布局指南](#)。

7.5 布局

7.5.1 布局指南

建议使用良好的布局实践。为了实现器件的出色工作性能，请采用良好的 PCB 布局实践，包括：

- 确保两条输入路径在源阻抗和电容方面匹配良好，以避免将共模信号转换为差分信号。
- 噪声通过总体电路和器件的电源引脚传入模拟电路。旁路电容器通过提供模拟电路的本地低阻抗电源来减少耦合噪声。
 - 在每个电源引脚和接地端之间连接低等效串联电阻 (ESR) $0.1\ \mu\text{F}$ 陶瓷旁路电容器，并尽量靠近器件放置。
- 针对单电源应用， $V+$ 与接地端之间可以接入单个旁路电容器。
- 为了减少寄生耦合，应让输入布线尽可能远离电源或输出布线。如果上述布线无法分离，则让敏感性布线与有噪声布线垂直交叉要远优于选择平行的布线方式。
- 外部元件应尽量靠近器件放置。
- 应使布线尽可能短。

7.5.2 布局示例

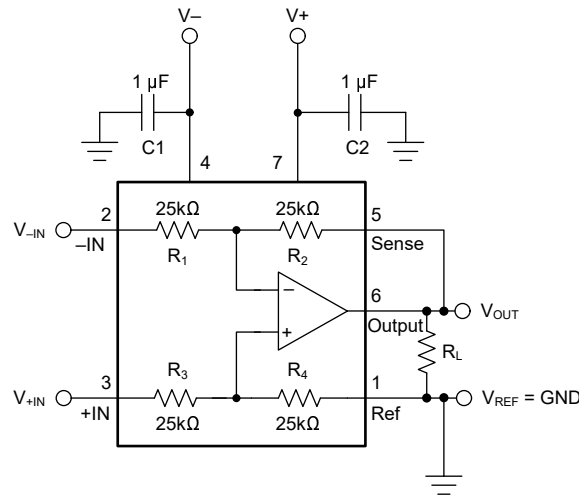


图 7-30. 示例原理图

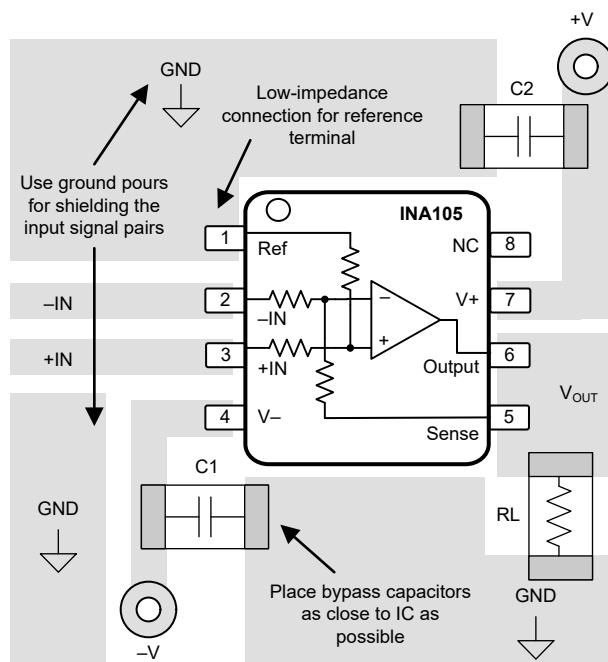


图 7-31. SOIC 和 PDIP 封装的相关 PCB 布局

8 器件和文档支持

TI 提供广泛的开发工具。下面列出了用于评估器件性能、生成代码和开发解决方案的工具和软件。

8.1 器件支持

8.1.1 器件命名规则

表 8-1. 器件命名规则

器件型号	定义
INA105KP INA105KU/2K5	芯片采用 CSO 制造：SHE 或 CSO：RFB。
INA105AM INA105BM	芯片采用 CSO 制造：SHE。

8.1.2 开发支持

关于此产品的开发支持，请参阅以下内容：

8.1.2.1 PSpice® for TI

PSpice® for TI 是可帮助评估模拟电路性能的设计和仿真环境。在进行布局和制造之前创建子系统设计和原型解决方案，可降低开发成本并缩短上市时间。

8.1.2.2 TINA-TI™ (免费软件下载)

TINA™ 是一款基于 SPICE 引擎的 简单、功能强大且易于使用的电路仿真程序。TINA-TI 是 TINA 软件的一款免费全功能版本，除了一系列无源和有源模型外，此版本软件还预先载入了一个宏模型库。TINA-TI 提供所有传统的 SPICE 直流、瞬态和频域分析，以及其他设计功能。

TINA-TI 可通过模拟电子实验室设计中心[免费下载](#)，该软件提供了丰富的后处理能力，允许用户以各种方式格式化结果。虚拟仪器提供选择输入波形和探测电路节点、电压以及波形的能力，从而构建一个动态的快速启动工具。

备注

这些文件要求安装 TINA 软件 (从 DesignSoft™) 或者 TINA-TI 软件。请从 [TINA-TI 文件夹](#) 中下载免费的 TINA-TI 软件。

8.2 接收文档更新通知

要接收文档更新通知，请导航至 [ti.com](#) 上的器件产品文件夹。点击[通知](#)进行注册，即可每周接收产品信息更改摘要。有关更改的详细信息，请查看任何已修订文档中包含的修订历史记录。

8.3 支持资源

TI E2E™ 中文支持论坛是工程师的重要参考资料，可直接从专家处获得快速、经过验证的解答和设计帮助。搜索现有解答或提出自己的问题，获得所需的快速设计帮助。

链接的内容由各个贡献者“按原样”提供。这些内容并不构成 TI 技术规范，并且不一定反映 TI 的观点；请参阅 TI 的[使用条款](#)。

8.4 商标

TINA-TI™ and TI E2E™ are trademarks of Texas Instruments.
TINA™ and DesignSoft™ are trademarks of DesignSoft, Inc.
PSpice® is a registered trademark of Cadence Design Systems, Inc.
所有商标均为其各自所有者的财产。

8.5 静电放电警告



静电放电 (ESD) 会损坏这个集成电路。德州仪器 (TI) 建议通过适当的预防措施处理所有集成电路。如果不遵守正确的处理和安装程序，可能会损坏集成电路。

ESD 的损坏小至导致微小的性能降级，大至整个器件故障。精密的集成电路可能更容易受到损坏，这是因为非常细微的参数更改都可能会导致器件与其发布的规格不相符。

8.6 术语表

TI 术语表

本术语表列出并解释了术语、首字母缩略词和定义。

9 修订历史记录

注：以前版本的页码可能与当前版本的页码不同

Changes from Revision A (March 2025) to Revision B (December 2025)	Page
• 在规格中添加了器件流程信息的说明.....	4
• 在建议运行条件中向电源电压添加了标称值.....	4
• 向电气特性中的典型测试条件添加了所有芯片原产地 (CSO) 条件.....	5
• 在电气特性中针对偏移电压合并了 INA105AM 和 INA105BM.....	5
• 在电气特性的脚注 (1) 中添加了增益说明。.....	5
• 在电气特性中为电压噪声添加了不同的制造过程规范。.....	5
• 针对电气特性中的增益误差合并了 INA105AM 和 INA105BM.....	5
• 在电气特性中添加了短路电流、灌电流和拉电流的不同制造过程规格。.....	5
• 在电气特性中添加了转换率的不同制造过程规格。.....	5
• 向典型特性中的典型测试条件添加了所有芯片原产地 (CSO) 条件.....	7
• 添加了“CSO : SHE”到典型特性中的阶跃响应、最大 V_{OUT} 与 I_{OUT} 间的关系 (负摆幅) 以及最大 V_{OUT} 与 I_{OUT} 间的关系 (正摆幅) 曲线.....	7
• 为以下制造过程添加了阶跃响应、最大 V_{OUT} 与 I_{OUT} 间的关系 (负摆幅) 以及最大 V_{OUT} 与 I_{OUT} 间的关系 (正摆幅) 曲线：典型特性中的 CSO:RFB.....	7
• 在功能方框图中更改并为每个制造过程添加了 INA105 内部原理图.....	10
• 向器件命名规则添加了器件型号流程信息表.....	27

Changes from Revision * (August 1993) to Revision A (March 2025)	Page
• 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式.....	1
• 添加了引脚配置和功能、规格、推荐的工作条件、热性能信息、详细说明、概述、功能方框图、特性说明、器件功能模式、应用和实现、电源建议、布局、布局指南、布局示例、器件和文档支持以及机械、封装和可订购信息部分.....	1
• 向电气特性表添加了测试条件.....	5
• 将电气特性中的漂移电压与时间之间的关系修改为长期稳定.....	5
• 将灌电流和拉电流场景的电流限制修改为短路电流.....	5
• 将电源电压范围和温度范围从电气特性中移到建议运行条件和和绝对最大额定值表。.....	5

10 机械、封装和可订购信息

以下页面包含机械、封装和可订购信息。这些信息是指定器件可用的最新数据。数据如有变更，恕不另行通知，且不会对此文档进行修订。有关此数据表的浏览器版本，请查阅左侧的导航栏。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
INA105AM	Active	Production	TO-99 (LMC) 8	20 TUBE	Yes	Call TI	N/A for Pkg Type	-40 to 85	INA105AM
INA105AM.A	Active	Production	TO-99 (LMC) 8	20 TUBE	Yes	Call TI	N/A for Pkg Type	-40 to 85	INA105AM
INA105BM	Active	Production	TO-99 (LMC) 8	20 TUBE	Yes	Call TI	N/A for Pkg Type	-40 to 85	INA105BM
INA105BM.A	Active	Production	TO-99 (LMC) 8	20 TUBE	Yes	Call TI	N/A for Pkg Type	-40 to 85	INA105BM
INA105KP	Active	Production	PDIP (P) 8	50 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 85	(IN105P, INA105KP)
INA105KP.A	Active	Production	PDIP (P) 8	50 TUBE	Yes	NIPDAU	N/A for Pkg Type	-40 to 85	(IN105P, INA105KP)
INA105KU	Obsolete	Production	SOIC (D) 8	-	-	Call TI	Call TI	-40 to 85	INA 105U
INA105KU/2K5	Active	Production	SOIC (D) 8	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	INA 105U
INA105KU/2K5.A	Active	Production	SOIC (D) 8	2500 LARGE T&R	Yes	NIPDAU	Level-3-260C-168 HR	-40 to 85	INA 105U

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
INA105KU/2K5	SOIC	D	8	2500	330.0	12.4	6.4	5.2	2.1	8.0	12.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
INA105KU/2K5	SOIC	D	8	2500	353.0	353.0	32.0

TUBE



*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
INA105AM	LMC	TO-CAN	8	20	532.13	21.59	889	NA
INA105AM.A	LMC	TO-CAN	8	20	532.13	21.59	889	NA
INA105BM	LMC	TO-CAN	8	20	532.13	21.59	889	NA
INA105BM.A	LMC	TO-CAN	8	20	532.13	21.59	889	NA
INA105KP	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32
INA105KP.A	P	PDIP	8	50	506	13.97	11230	4.32

LMC0008A

TO-CAN - 5.72 mm max height

TRANSISTOR OUTLINE



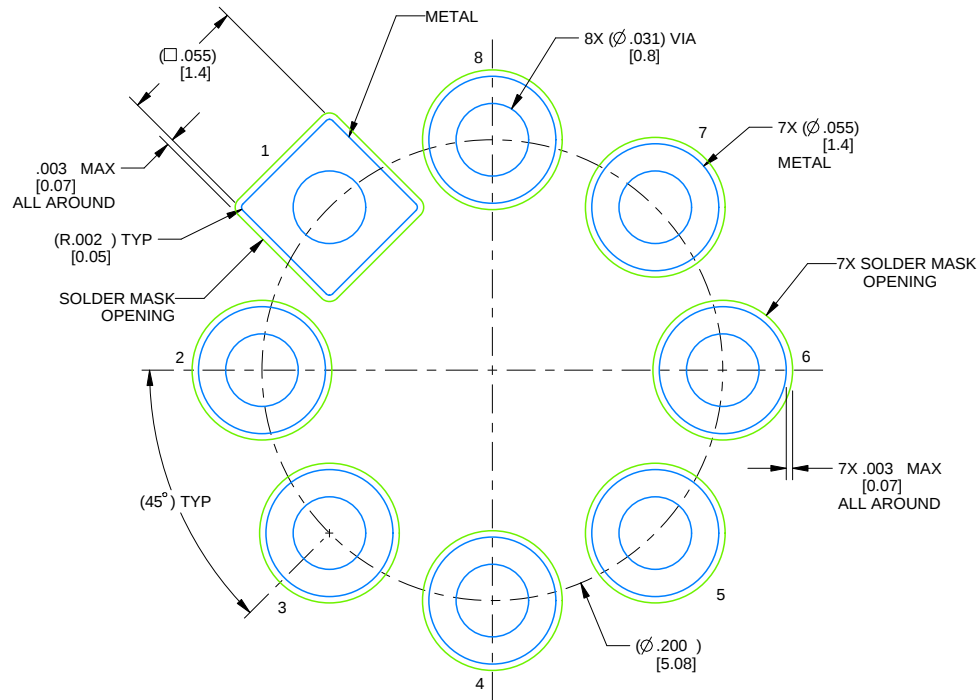
1. All linear dimensions are in inches [millimeters]. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. Pin numbers shown for reference only. Numbers may not be marked on package.
4. Reference JEDEC registration MO-002/TO-99.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

LMC0008A

TO-CAN - 5.72 mm max height

TRANSISTOR OUTLINE



LAND PATTERN EXAMPLE
NON-SOLDER MASK DEFINED
SCALE: 12X

4220610/B 09/2024



PACKAGE OUTLINE

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



1. Linear dimensions are in inches [millimeters]. Dimensions in parenthesis are for reference only. Controlling dimensions are in inches. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed .006 [0.15] per side.
4. This dimension does not include interlead flash.
5. Reference JEDEC registration MS-012, variation AA.

EXAMPLE BOARD LAYOUT

D0008A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE:8X



SOLDER MASK DETAILS

4214825/C 02/2019

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

D0008A

SOIC - 1.75 mm max height

SMALL OUTLINE INTEGRATED CIRCUIT



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON .005 INCH [0.125 MM] THICK STENCIL
SCALE:8X

4214825/C 02/2019

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

P (R-PDIP-T8)

PLASTIC DUAL-IN-LINE PACKAGE



- NOTES:
- A. All linear dimensions are in inches (millimeters).
 - B. This drawing is subject to change without notice.
 - C. Falls within JEDEC MS-001 variation BA.

重要通知和免责声明

TI“按原样”提供技术和可靠性数据（包括数据表）、设计资源（包括参考设计）、应用或其他设计建议、网络工具、安全信息和其他资源，不保证没有瑕疵且不做任何明示或暗示的担保，包括但不限于对适销性、与某特定用途的适用性或不侵犯任何第三方知识产权的暗示担保。

这些资源可供使用 TI 产品进行设计的熟练开发人员使用。您将自行承担以下全部责任：(1) 针对您的应用选择合适的 TI 产品，(2) 设计、验证并测试您的应用，(3) 确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保法规或其他要求。

这些资源如有变更，恕不另行通知。TI 授权您仅可将这些资源用于研发本资源所述的 TI 产品的相关应用。严禁以其他方式对这些资源进行复制或展示。您无权使用任何其他 TI 知识产权或任何第三方知识产权。对于因您对这些资源的使用而对 TI 及其代表造成的任何索赔、损害、成本、损失和债务，您将全额赔偿，TI 对此概不负责。

TI 提供的产品受 [TI 销售条款](#)、[TI 通用质量指南](#) 或 [ti.com](#) 上其他适用条款或 TI 产品随附的其他适用条款的约束。TI 提供这些资源并不会扩展或以其他方式更改 TI 针对 TI 产品发布的适用的担保或担保免责声明。除非德州仪器 (TI) 明确将某产品指定为定制产品或客户特定产品，否则其产品均为按确定价格收入目录的标准通用器件。

TI 反对并拒绝您可能提出的任何其他或不同的条款。

版权所有 © 2026，德州仪器 (TI) 公司

最后更新日期：2025 年 10 月